# Электронная энергетическая структура и рентгеновские спектры политипов нитрида бора

#### © В.В. Илясов, Т.П. Жданова, И.Я. Никифоров

Донской государственный технический университет, 344010 Ростов-на-Дону, Россия E-mail: victor.ilyasov@rost.ru

#### (Поступила в Редакцию 4 июня 2002 г.)

Электронная энергетическая структура политипов нитрида бора типа графита (h-BN), вюрцита (w-BN) и сфалерита (c-BN) рассчитана методом локального когерентного потенциала с использованием кластерной версии МТ-приближения в рамках теории многократного рассеяния. Проведено сравнение особенностей электронной структуры 2*H*-, 4*H*- и 3*C*-политипов с рентгеновскими фотоэлектронными, эмиссионными и *K*-спектрами поглощения бора и азота и дана интерпретация их особенностей. Показано, что на кривой полной плотности состояний (TDOS) (в данных политипах нитрида бора) присутствует коротковолновый пик, который можно связать с формированием "внешней" коллективизированной полосы, обусловленной состояниями электронов 2*p*-симметрии атомов бора и азота. Отмечено, что уменьшение ширины запрещенной полосы при переходе от вюрцита и сфалерита к гексагональному нитриду бора связано с изменением координационного числа компонентов, которое приводит к изменению энергетического положения дна зоны проводимости кристалла.

Проблемы анализа локального состава, структуры и физико-химических свойств поверхности твердых тел приобрели особое значение с развитием твердотельной электроники. Наибольший интерс представляет изучение широкозонных полупроводниковых материалов (GaN, BN, GaAs, SiC и др.), которые широко используются при создании высокоэффективных устройств оптоэлектроники, в частности для коротковолнового диапазона [1]. В настоящее время опубликованы работы [1-3], в которых сообщается о возможности создания гетероструктур типа GaN/SiC, h-BN/r-BN и т.п. Для интерпретации оптических свойств полупроводниковых материалов необходимо знание особенностей их электронной структуры. Наиболее изучены гексагональные кристаллографические модификации нитрида бора: графитоподобная (h-BN) и вюрцитная (w-BN), а также сфалеритная (с-BN). Экспериментальные рентгеновские фотоэлектронные спектры (XPS) валентных электронов этих разновидностей нитрида бора, полученные в работах [4,5] с разрешением 0.9-1.2 eV, из-за малых сечений фотоионизации  $\sigma_s$  и  $\sigma_p$  валентных *s*- и *p*-электронов атомов бора и азота, на наш взгляд, могут не описывать все особенности тонкой структуры плотности электронных состояний (DOS). Поскольку  $\sigma_s(N)/\sigma_p(N) = 10.5$ , а величина сечений фотоионизации валентных электронов азота больше, чем бора, в XPS-спектре отражается в основном распределение по энергиям s- и в некоторой степени р-электронов азота. Так, интенсивный максимум при энергии 20 eV у дна валентной зоны обусловлен главным образом 2s-электронами азота, а у потолка валентной зоны, где локализованы р-электроны азота и бора, вклад первых в фотоэлектронный спектр значительно больше. Для излучения структуры валентной зоны твердых тел наиболее часто используется фотоэлектронная и *К*-эмиссионная спектроскопия (XES) одновременно.

Рентгеновские эмиссионные спектры бора и азота в нитриде бора изучены в работах [6-9]. Эмиссионная полоса бора была получена [6] в третьем порядке дифракции с разрешением по интервалу длин волн 0.1 Å и при аппаратурном искажении 0.6 eV. Эмиссионный спектр азота в с-BN получен в четвертом порядке дифракции при аппаратурном искажении 0.6 eV. Данные исследования позволили оценить ширину валентной (15.3 eV) и запрещенной (4.5 eV) зон. Полученные *К*-полосы удалось разделить на  $\sigma$ - и  $\pi$ -компоненты [9]. Показано влияние анизотропии гексагональной решетки на форму К-полос испускания. Экситон, проявляющийся в В К-полосе, имеет *п*-характер, а двойной пик связан с фононами [9]. В работе [10] исследованы рентгеновские эмиссионные К-спектры бора в гексагональном, вюрцитном и сфалеритном нитриде бора. Показано, что высокоэнергетические сателлиты в ВК-полосе обусловлены рентгеновским рамановским рассеянием и коррелируют с координационным числом атомов бора в ВN-структурах.

Особый интерес представляет электронная структура в окрестности XANES политипов BN. В *К*-спектрах поглощения (квантового выхода) бора как в гексагональной [8], так и в сфалеритной [11] модификациях нитрида бора наблюдаются селективные максимумы, которые могут связываться и с возникновением возбужденного состояния в процессе вырывания 1*s*-электрона бора (рентгеновского экситона) [8], экситона типа Ванье [11], и с процессом перехода 1*s*-электрона на возникающие благодаря вакансиям свободные состояния [12]. Кроме того, остается без объяснения ряд важных деталей тонкой структуры *K*-спектров поглощения бора и азота в 2*H*-BN. Наличие общир-

	Тип решетки					
Величина	Сфалерит		Вюрцит		Графит	
	В	Ν	В	Ν	В	Ν
Параметр решетки, пт	0.3615		a = 0.2551, c/a = 1.633		a = 0.2504, c/a = 2.67	
Координационное число	4		4		3	
Число атомов в элементарной ячейке	8		4		4	
Радиус МТ-сферы, а.и.	1.449	1.449	1.327	1.327	1.367	1.367
Радиус WS-сферы, a.u.	2.121	2.121	1.898	1.898	1.849	1.849
Число валентных электронов в МТ-сфере	2.97	5.19	3.076	4.864	2.844	4.979
Потенциал между МТ-сферами, Ry	0.00985		-0.10626		-1.48600	
Плотность заряда между МТ-сферами	0.07061		0.10770		0.13229	
Расстояние между атомами B-N, nm	0.1565331 0.2997413		0.1562156 0.2603627		0.1445684 0.2891368	
В-В или N-N, nm	0.3993378 0.2556203 0.3615000		0.2991303 0.2551000 0.3607675		0.334284 0.2504000 0.3642068	

Таблица 1. Кристаллохимические характеристики и кристаллический потенциал соединения

ных рентгеноспектральных данных, нуждающихся в интерпретации, послужило отправной точкой теоретического изучения особенностей электронной структуры политипов нитрида бора. Теоретические исследования электронного энергетического спектра проводились с использованием методов OPW [13–15], FLAPW [16], OLCAO [17–19], LMTO [20,21], псевдопотенциала [2,22], кластерной версии локального когерентного потенциала (ПЛКП)[23–25]. Однако полного и согласованного описания всей совокупности экспериментальных данных как для графитоподобного h-BN [2] и других политипов нитрида бора, так и для более сложных гетероструктур [20] еще не получено.

Кроме того, в настоящий момент отсутствует единая теория политипизма нитрида бора. Наиболее изучены термодинамические факторы, учитывающие, как правило, зависимость политипизма как от макропараметров (температуры и давления) [26], так и от стехиометрии состава [27,28]. Несмотря на то что эти политипы известны уже давно, вклад электронной подсистемы в их относительно высокую стабильность с позиций особенностей их электронной энергетической структуры и химической связи не рассматривался.

В наших предыдущих работах [25] изучены особенности электронной структуры 4*H*- и 3*C*-политипов нитрида бора и установлено сходство и различие их электронных структур во взаимосвязи с рентгеновскими спектрами. Однако не удалось дать интерпретацию всех особенностей эмиссионной *K*-полосы бора в рассмотренных политипах нитрида бора, что, возможно, связано с малостью использованного в [25] расчетного кластера (пять координационных сфер). Расчеты электронной энергетической структуры 2*H*-, 4*H*- и 3*C*-политипов нитрида бора, выполненные в настоящей работе с использованием большого кластера (более 30 координационных сфер) в рамках теории многократного рассеяния, можно рассматривать в качестве хорошего приближения к бесконечному кристаллу. Они позволяют дать новую интерпретацию природы тонкой структуры эмиссионных *K*-спектров бора в высокоэнергетической области валентной полосы.

### 1. Метод и детали расчета

Электронная структура рассматриваемых кристаллографических модификаций нитрида бора (табл. 1) изучалась в рамках одного приближения с использованием метода ПЛКП [23]. Эффективный кристаллический потенциал каждого политипа нитрида бора определялся как сумма кулоновского, обменного и маделунговского потенциалов. Расчет кристаллического muffin-tin (MT) потенциала осуществлялся для равновесного состояния с параметрами решеток, приведенными в табл. 1.

При этом построении учитывались вклады в DOS от соседних атомов и кулоновский потенциал 33 координационных сфер. Обменный потенциал строился в  $X_{\alpha}$ -приближении Слейтера с обменной поправкой  $\alpha = 2/3$ . При выборе расчетной элементарной ячейки принималось во внимание то обстоятельство, что кристаллическая структура вюрцита представляет собой четыре встроенные элементарные гексагональные ячейки, для которых отношение постоянных параметров решетки принималось равным c/a = 1.633 вместо 1.67

аналогично [25]. Отмеченное упрощение обусловлено тем, что в этом случае две ближайшие координационные сферы с числом атомов 3 и 1 соответственно объединяются в одну, что значительно упрощает расчеты, не меняя существенно их точности. Структура графитоподобного нитрида бора состоит из системы плоских параллельных слоев, располагающихся точно друг над другом, причем атомы бора и азота чередуются в направлении оси с. Слои построены из правильных гексагонов типа бензольных колец с углом 120° между связями таким образом, что каждый атом одного сорта окружен тремя ближайшими соседями другого сорта. Элементарная ячейка выбиралась в виде гексагональной призмы, содержащей четыре атома (2В и 2N) с координатами B1 = a(0, 0, 0), B2 =  $a(0.5, \sqrt{3}/6, c/2a)$ , N1 =  $a(0.5, \sqrt{3}/6, 0)$ , N2 =  $a(0.5, \sqrt{3}/2, c/2a)$ . Потенциал Маделунга вычислен по методу Эвальда и учитывает электростатический вклад различных подрешеток в кристаллический потенциал BN:

 $arphi_{11}=arphi_{22}=-4.5849q/a, \ arphi_{12}=arphi_{21}=-0.80194q/a$ — для сфалерита,  $arphi_{11}=arphi_{22}=-3.242q/a, \ arphi_{12}=arphi_{21}=-0.91568q/a$ — для вюрцита,

 $\varphi_{11}=\varphi_{22}=-3.701q/a, \quad \varphi_{12}=\varphi_{21}=-0.3839q/a$ — для гексагонального

( $\varphi_{ii}$  — потенциал, создаваемый атомом бора (i = 1) или азота (i = 2) на атомах собственной подрешетки,  $\varphi_{ij}$  — потенциал, создаваемый атомами *i*-й подрешетки на атомах *j*-й подрешетки).

Построенные кристаллические МТ-потенциалы использовались при решении радиального уравнения Шредингера для l = 0, 1 (*d*-состояния для легких элементов В и N не учитывались) в интервале энергий от 0.02 до 2.5 Ry с постоянным шагом 0.02 Ry. Локальные парциальные плотности состояний (PDOS) бора и азота в нитриде бора вычислялись в случае с-BN для кластера, состоящего из 250 атомов в 30 координационных сферах, в случае w-BN для кластера из 253 атомов в 31 координационной сфере, а в случае гексагонального графитоподобного нитрида бора для кластера из 251 атома в 33 координационных сферах,

$$n_{l}^{A}(E) = \frac{\sqrt{E}}{\pi} \int_{0}^{r_{\rm ws}} \left[ R_{l}^{A}(r, E) r \right]^{2} dr \, \frac{\mathrm{Im} \, \mathrm{Tr} \, T_{L,L'}^{A,00}(E)}{\mathrm{Im} \, t_{l}^{A}(E)},$$

где l — орбитальное квантовое число,  $R_{l}^{A}(r)$  — радиальные волновые функции атома сорта A,  $T_{lm,l_{1}m_{1}}^{A,00}$  — матричный элемент оператора рассеяния. Полная плотность состояний (TDOS) электронов на элементарную ячейку для одной проекции спина определялась как сумма локальных плотностей состояний (LDOS) аналогично [25].

## 2. Результаты расчета и обсуждение

Расчет электронного энергетического спектра 2*H*-, 4*H*- и 3*C*-политипов нитрида бора и сопоставление с экспериментальными рентгеновскими фотоэлектронными, эмиссионными спектрами валентных электронов и *K*-спектрами поглощения бора и азота в данных политипах показали, что их спектр представляет собой три



**Рис. 1.** Рентгеновские фотоэлектронные спектры (XPS) [23] и плотности валентных электронов (TDOS): результаты настоящих расчетов и расчетов, проведенных методом OLCAO [19].

группы полос, разделенных широкими энергетическими щелями. На рис. 1 приведено сравнение полной плотности заполненных и свободных состояний электронов для данных политипов, полученной нами, с расчетом OLCAO [19], а также с XPS [4]. Здесь также представлены экспериментальные К-спектры поглощения бора. Обращает на себя внимание наличие широких энергетических щелей между вершиной валентной полосы и дном зоны проводимости в h-BN (3.4 eV), с-BN (4.5 eV), w-BN (5.2 eV), что указывает на их полупроводниковый характер. Интересно отметить, что кристаллизация нитридов, например NbN, в простой гексагональной структуре (типа WC) может приводить к формированию полуметаллических свойств [29]. Структура валентной полосы (VB), состоящей из двух подзон, удовлетворительно отображает (с учетом представлений о наличии особенностей Ван Хова) особенности рентгеновских фотоэлектронных спектров политипов нитрида бора. Нижняя полоса (II VB) образована в основном 2s-состояниями бора, что является общим признаком отмеченных политипов нитридов бора, ниобия [29] и других элементов. Энергетическое положение подзоны II VB соответствует пику А на рентгеновских фотоэлектронных спектрах нитрида бора. Ширина щели, отделяющей ее от широкой верхней валентной подзоны IVB (образованной в значительной степени 2*p*-состояниями бора и азота), оказывается наибольшей в 2*H*-политипе (4.4 eV [19]), что не противоречит опубликованным данным [21]. Таким образом, размер щели в 2H-BN оказывается на 2 eV больше, чем в гексагональном нитриде ниобия 2H-NbN, что может быть связано с более глубоким потенциалом атомов ниобия. Сравнение представленных в табл. 2 данных об энергетической ширине подзон I, II VB и запрещенной зоны  $E_g$  (полученных в результате эксперимента и теоретических расчетов) показывает, что результаты настоящей работы находятся в удовлетворительном согласии с известными результатами. Обращает на себя внимание тот факт, что полная ширина валентной полосы возрастает в ряду политипов 2H-, 3C-, 4H-BN. Структура подзоны І валентной полосы в данных политипах нитрида бора формируется в основном DOS 2р-электронов атомов бора и азота, что следует из данных расчетов TDOS и PDOS, представленных на рис. 2-4. Парциальное распределение зарядов валентных электронов, приведенное в табл. 3, показывает вклады s- и p-состояний в верхнюю часть VB. Особенности электронной структуры валентной зоны 4Ни 3С-политипов BN в сравнении с их рентгеновскими спектрами эмиссии бора и азота, описанные ранее в [25], проявились более ярко в настоящем расчете (рис. 3, 4). Для данных типов кристалла характера широкая подзона IVB, состоящая из *s*-*p*-гибридизованных состояний бора и р-состояний азота.

Электронная структура окрестности XANES в 2H-, 4H- и 3C-политипах BN, как следует из настоящих расчетов (рис. 2–4), формируется в основном свободными 2p-состояниями атомов бора, что согласуется с Таблица 2. Сравнение экспериментальных и теоретических

ширин подзон валентной полосы и запрещенной зоны кристал-

Фаза	Литератур- ная ссылка	VB	II VB	IVB	$E_g$
c-BN	[6]*	20.2	5.2	16.1	4.6
		22.0	_	15.4	6.0
		_	_	13.5	6.4
	[30]*	21.1	6.0	11.8	_
	[13]	23.4	6.1	11.8	3.4
	[19]	21.1	6.92	10.94	5.18
	[23]	23.3	8.6	12.0	5.7
	Наст. раб.	—	-	14.5	5.6
w-BN	[19]	21.0	6.28	11.76	5.81
	Наст. раб.	—	-	15.9	5.2
h-BN	[6]*	19.4	4.6	14.0	3.6
	[14]	29.0	4.1	15.5	5.8
	[2]	26.6	4.0	13.2	5.2
	[19]	18.8	4.02	10.40	4.07
	Наст. раб.	—	_	11.1	3.4

\* Данные эксперимента.

ла BN (в eV)

Таблица 3. Парциальное распределение зарядов валентных электронов подзоны IVB

	c-BN		w-]	BN	h-BN		
	В	Ν	В	Ν	В	Ν	
S	0.37254	0.13217	0.58604	0.16162	0.17338	0.05744	
Р	2.28626	3.70713	2.47006	3.71152	2.11073	2.91180	
Σ	2.65879	3.83930	3.05610	3.87314	2.28411	2.96954	

общепризнанной трактовкой ближней тонкой структуры, определяемой (например, в 2H-BN) узкой *л*-зоной (у дна зоны проводимости) и двумя широкими *о*-зонами (на 10-20 eV выше), слабо перекрывающимися с высокоэнергетическим хвостом л-зоны [31]. Наиболее "размытым" оказывается спектр свободных состояний в 4*H*-BN. Напротив, в политипе 2*H*-BN пики a, b, cи d, формируемые p-состояниями атомов бора, обнаруживают "осцилляции" с шагом по энергии 0.5 Ry. Наблюдаемые особенности энергетического спектра можно рассматривать как сильно локализованные возбужденные состояния кристалла, что согласуется с представлениями авторов работы [31]. Природа доминирующих полос поглощения а и b [31] рентгеновского спектра поглощения бора и азота в 2H-BN (соответствующих первым двум пикам а и b на рис. 2) обусловлена переходом В К- и N К-электронов в отмеченные возбужденные состояния *л*- и *о*-симметрии кристалла.

Наиболее детальное изучение вершины валентной полосы кристалла h-BN показывает, что подзона IVB формируется в равной мере электронными состояниями атомов бора и азота, что соответствует рентгеновским



**Рис. 2.** Полная (a) и парциальные (b-e) плотности электронных состояний в гексагональном графитоподобном нитриде бора. b - B 2s, c - B 2p, d - N 2s, e - N 2p.

w-BN 12.0 а 8.0 4.0  $E_F a \downarrow c$ Ε 0 0.4 0 С 4.0 N(E)0 d 2.0 0 е 8.0 ×20 4.0 0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Energy, Ry

**Рис. 3.** Полная (a) и парциальные (b-e) плотности электронных состояний в вюрцитоподобном нитриде бора. b - B 2s, c - B 2p, d - N 2s, e - N 2p.

В *K*-XES и N *K*-XES [6–8] и расчетам локальных парциальных плотностей электронных состояний атомов бора и азота в h-BN, представленных на рис. 2. Для политипа 2*H*-BN характерно уменьшение ширины валентной и запрещенной полос (по сравнению с другими политипами), что подтверждают данные экспериментов [4,6–8] и теоретических оценок (табл. 2). Из этой закономерности выпадают лишь результаты теоретических работ [2,14], что, на наш взгляд, обусловлено возможностями методов, использованных авторами цитируемых работ.



**Рис. 4.** Полная (a) и парциальные (b-e) плотности электронных состояний в сфалеритоподобном нитриде бора. b - B 2s, c - B 2p, d - N 2s, e - N 2p.

Уменьшение ширины валентной полосы в h-BN приводит к изменению энергетического расстояния между основными пиками C и D более чем в 2 раза (по сравнению с характерным для кристаллов с-BN и w-BN). Подтверждением этого также служит отсутствие на XPS 2*H*-NB высокоэнергетического пика D (0.75 Ry) (рис. 1), который ярко выражен на XPS 4H- и 3C-BN. Причинами отмеченного могут быть понижение координации (табл. 1) и проявление "атомарности" состояний, обусловленных геометрическими характеристиками политипа 2H-BN. В частности, на первых трех координационных сферах в h-BN находится в 2.5 раза меньше атомов, чем в с-ВN. Для заполненных состояний электронов sи р-симметрии в политипе 2H-BN характерны локализованные состояния, которые приводят к расщеплению пиков B и C на кривой TDOS. Электронные состояния, формирующие пик B (0.12 Ry), можно рассматривать в качестве квазиостовных с энергией связи порядка 8.8 eV, что в 1.7 раза меньше, чем для аналогичных состояний в с-BN. Главный пик С на теоретической кривой TDOS имеет тонкую структуру, особенности которой проявляются на экспериментальных XPS и XES бора и азота. Энергия связи основного состояния в подзоне I VB графитоподобного нитрида бора составляет величину 4.4 eV, что также в 1.7 раза меньше, чем энергия основного состояния в политипе 3C-BN.

Следует обратить внимание на тонкую структуру кривой TDOS политипа 2H-BN, которая позволяет дать интерпретацию особенностей на рентгеновских К-полосах испускания и поглощения бора и азота. В частности, на кривой TDOS проявились коротковолновые пики E и E', первый из которых формируется 2р-состояниями бора и азота (с небольшой примесью 3s-состояний бора), а второй — только 2*p*-состояниями бора. Сопоставление 2p-состояний В и N с В XES (рис. 5) и N XES (рис. 6) позволяет высказать некоторые предположения о природе особенностей высокоэнергетической области вершины валентной полосы h-BN. Причиной появления пика Е может служить формирование "внешней" коллективизированной полосы, образованной электронами металла и неметалла, аналогично тому, как это имеет место в К<sub>а</sub>-эмиссионных полосах азота [33]. Подобная возможность образования "внешней" коллективизированной полосы применительно к с-BN обсуждалась нами в работе [34]. Представленные здесь расчеты показывают, что пик Е1 присутствует не только в кристаллах типа сфалерита (рис. 4) и типа графита (рис. 2), но и в кристаллах типа вюрцита (рис. 3). Коротковолновый наплыв присутствует и в экспериментальных рентгеновских фотоэлектронных спектрах XPS (наплыв Е) [35], и К-эмиссионных фотоэлектронных полосах азота (пик Е) [32], на что, возможно, не обратили должного внимания. Как мы полагаем, представления о "внешней" коллективизированной полосе, высказанные первоначально для нитридов переходных металлов [33], могут быть распространены на класс бинарных нитридов.

Ближнюю тонкую структуру *K*-спектра поглощения бора и азота (область XANES) можно интерпретировать на основе данных расчетов электронной структуры; в частности, энергетическое положение пиков a, b и c на теоретических и экспериментальных спектрах совпадает.





**Рис. 5.** Экспериментальная рентгеновская *К*-полоса испускания бора [32], В *К*-спектр поглощения [6] и локальные парциальные плотности 2*p*-состояний бора в h-BN (OLCAO [19] и настоящий расчет).

Для N*K*-спектра (рис. 6) удается интерпретировать *c*-полосу, которая формируется локализованными состояниями 2*p*-симметрии с энергией 2.2 Ry (пик  $c_1$ ). На основании анализа данных, представленных на рис. 5 и 6, можно предположить, что заметное влияние на электронную структуру h-BN должно оказывать  $\pi$ -взаимодействие атомов бора и азота (на это указывает совпадение по энергии пиков *a*), а также можно ожидать заметной роли  $\sigma$ -взаимодействия атомов бора и азота (положение пиков *b* и *c*).

Химическая связь в кристаллах нитрида бора в плоских слоях носит смешанный ковалентно-ионный характер, а межслоевое взаимодействие обусловлено электростатическими силами. В кристаллах типа сфалерита вклад ионной составляющей связи не превышает 20%. Парциальное распределение зарядов, представленное в табл. 3, показывает, что валентные электроны азота имеют  $sp^3$ -конфигурацию, а для бора преобладает смесь  $sp^2$ - и  $sp^3$ -конфигураций электронов.

Таким образом, в настоящей работе показано, что, несмотря на существенное различие в кристаллических структурах 2H-, 4H- и 3C-политипов нитрида бора, электронная энергетическая структура h-BN, w-BN и с-BN имеет общие закономерности, которые проявляются в присутствии на кривой TDOS характерных для BN особенностей, в частности пиков С и D, характеризующих основные состояния азота и бора в кристалле. Присутствие коротковолнового наплыва Е на экспериментальных рентгеновских спектрах эмиссии бора и азота и на теоретических спектрах электронов 2*p*-симметрии в данных политипах нитрида бора свидетельствует об общем характере формирования высокоэнергетических особенностей, в частности так называемой "внешней" коллективизированной полосы, не только у нитридов переходных металлов [33], но и у более широкого класса бинарных нитридов, включая рассмотренные политипы нитрида бора.

Тем не менее ширина вершины валентной полосы (подзоны IVB) у гексагональной модификации h-BN заметно у́же, чем у вюрцита и сфалерита, что обус-



**Рис. 6.** Экспериментальная рентгеновская *К*-полоса испускания азота [31], N *К*-спектр поглощения [6] и локальные парциальные плотности 2*p*-состояний азота в h-BN (OLCAO [19] и настоящий расчет).

ловлено уменьшением степени перекрывания волновых функций атома бора с волновыми функциями атомов азота. Уменьшение ширин запрещенной полосы при переходе от вюрцита и сфалерита к гексагональному h-BN связано с изменением координационного числа компонентов, которое приводит к изменению энергетического положения дна зоны проводимости, в частности к ее сдвигу на величину порядка 7 eV в низкоэнергетическую область. Подтверждением роли координации в формировании подзоны IVB могут служить данные расчетов полной DOS, которые свидетельствуют об уменьшении в 2 раза энергетического расстояния между пиками основного состояния C и D в h-BN (по сравнению с w-BN и c-BN).

#### Список литературы

- В.В. Бельков, Ю.В. Жиляев, Г.Н. Мосина, С.Д. Раевский, Л.М. Сорокин, М.П. Щеглов. ФТТ 42, 9, 1563 (2000).
- [2] С.Н. Гриняев, В.В. Лопатин. ЖСХ 38, 1, 32 (1997).
- [3] R. Molnar, W. Goetz, L.T. Romano, N.M. Johnson. J. Cryst. Growth 178, 147 (1997).
- [4] В.Г. Алешин, А.Н. Соколов, А.А. Шульженко. СТМ 38, 5, 12 (1985).
- [5] В.В. Немошкаленко, А.В. Бочко, А.И. Сенкевич. ДАН УССР 10, 77 (1986).
- [6] В.А. ФОМИЧЕВ. ИЗВ. АН СССР. Сер. физ. 31, 6, 957 (1967);
   ФТТ 9, 11, 3167 (1967); 13, 907 (1971).
- [7] V.A. Fomichev, N.A. Rumsh. J. Phys. Chem. Sol. 29, 153 (1972).
- [8] В.А. ФОМИЧЕВ, Т.М. ЗИМКИНА, И.И. ЛЯХОВСКАЯ. ФТТ 12, 1, 156 (1970).
- [9] A. Mansour, S.E. Schnatterly. Phys. Rev. B **36**, *17*, 9234 (1987).
- [10] Y. Muramatsu, H. Kounzuki, M. Motoyama. Phys. Rev. Lett. 71, 448 (1993).
- [11] A. Agui, S. Shin, M. Fujisawa, Y. Tezuka, T. Ishii, Y. Muramatsu, O. Mishima, K. Ega. Phys. Rev. B 55, 4, 2073 (1997).
- [12] В.В. Илясов, И.Я. Никифоров. ФТТ 43, 2, 233 (2001).
- [13] F. Bassani, M. Yoshimine. Phys. Rev. 130, 20 (1963).
- [14] М.С. Нахмансон, В.П. Смирнов. ФТТ 13, 905; 3288 (1971).
- [15] В.Г. Алешин, В.П. Смирнов. ФТТ 11, 1920 (1969).
- [16] D.R. Wiff, R. Keown. J. Chem. Phys. 47, 3113 (1967);
   K.T. Park, K. Terakura, N. Namada. J. Phys. C 20, 1241 (1987); Z. Catellani, M. Posternak, A. Balderreschi, A.J. Freeman. Phys. Rev. B 36, 6105 (1987).
- [17] A. Zunger, A.J. Freeman. Phys. Rev. B 17, 2030 (1978).
- [18] Ming-Zhu Huang, W.Y. Ching. J. Phys. Chem. Sol. 46, 8, 977 (1985).
- [19] Yong-Nian Xu, W.Y. Ching. Phys. Rev. B 44, 15, 7787 (1991).
- [20] W.R.L. Lambrecht, B. Segall. Phys. Rev. B 40, 14, 9909 (1989); B 47, 15, 9289 (1993).
- [21] О.В. Боев, С.Е. Кулькова. ФТТ 34, 2219 (1992).
- [22] J.C. Phillips. J. Chem. Phys. 48, 5740 (1968); R.M. Wentzcovitch, K.J. Chang, M.L. Cohen. Phys. Rev. B 34, 1071 (1986);
  R.M. Wentzcovitch, M.L. Cohen, P.K. Lam. Phys. Rev. B 36, 6058 (1987); R.M. Wentzcovitch, S. Fahy, M.L. Cohen, S.G. Louie. Phys. Rev. B 38, 6191 (1988).

- [23] В.В. Илясов, Н.Ю. Сафонцева, И.Я. Никифоров. ФТТ 36, 2, 451 (1994); Phys. Stat. Sol. (b) 185, 171 (1994); J. Phys. C 7, 6035 (1995).
- [24] В.В. Илясов, И.Я. Никифоров. ФТТ 39, 6, 1064 (1997).
- [25] Т.П. Жданова, В.В. Илясов, И.Я. Никифоров. ФТТ 43, 8, 1388 (2001); ЖСХ 39, 6, 1083 (1998); ЖСХ 41, 6, 1149 (2000).
- [26] В.А. Песин, Л.И. Фельдгун. ЖФХ 52, 5, 1320 (1978).
- [27] А.В. Курдюмов, Н.Ф. Островская, А.Н. Пилянкевич. Неорган. материалы **13**, *11*, 2001 (1977).
- [28] В.Б. Шипило, Л.М. Гамеза. СТМ 67, 4, 17 (1990).
- [29] Л.Б. Литинский. Деп. ВИНИТИ, рег. № 7592-В88, 1-20 (1988).
- [30] O.P. Bugaets, A.A. Smekhnov, S.P. Kuzenkov. J. Electron Spectroscopy 68, 713 (1994).
- [31] А.С. Виноградов, С.В. Некипелов, А.А. Павлычев. ФТТ 33, 3, 896 (1991).
- [32] Y. Muramatsu, H. Kouzuki, M. Motoyama et al. Photon Factory Activity, Rep. (1994–1995).
- [33] И.Н. Францевич, Е.А. Жураковский, Н.Н. Василенко. ДАН СССР 198, 5, 1066 (1971).
- [34] В.В. Илясов, И.Я. Никифоров. ФТТ 43, 4, 598 (2001).
- [35] В.П. Елютин, И.В. Блинов, И.И. Горюнова, А.В. Иванов, Ю.Н. Пархоменко. Неорган. материалы 26, 5, 978 (1990).